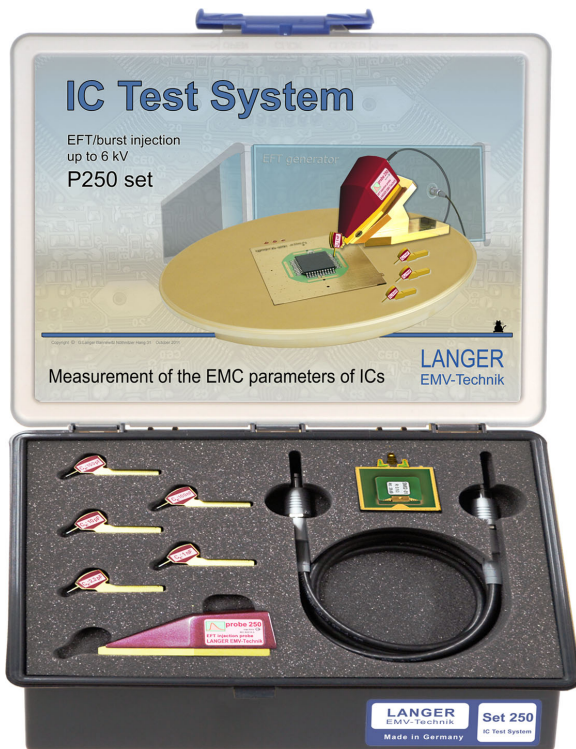


# P250 set

EFT/Burst - Einkopplung bis 6 kV



## Kurzbeschreibung

Das Probe Set P250 dient der leitungsgebundenen Messung der Störfestigkeit gegen Impulse direkt in IC-Pins nach IEC 62215-3 und IEC 61000-4-4. Die Kenntnis der Störfestigkeitsparameter gegenüber Impulsen ermöglicht die Optimierung des IC sowie die Festlegung der Anwendungsanforderungen. Die wechselbaren Tastspitzen des Koppelnetzwerks P250 ermöglichen das Einkoppeln von Impulsen über verschiedene Kapazitäten. Das im Lieferumfang enthaltene Verbindungskabel endet auf Fischer-Stecker. Alternativ kann das Verbindungskabel auch anstelle des Fischer-Steckers mit einem SHV-Stecker bestellt werden.

## Lieferumfang

- 1x P250, EFT Koppelnetzwerk
- 1x TS 250-2.2p, Tastspitze 2,2 pF
- 1x TS 250-10p, Tastspitze 10 pF
- 1x TS 250-1n, Tastspitze 1 n
- 1x TS 250-100p, Tastspitze 100 pF
- 1x TS 250-100n, Tastspitze 100 nF
- 1x HV FI-FI 1 m, Hochspannungskabel Fischer-Fischer
- 1x P250 case, Systemkoffer
- 1x P250 m, Benutzerhandbuch P250 Set

# P250 set

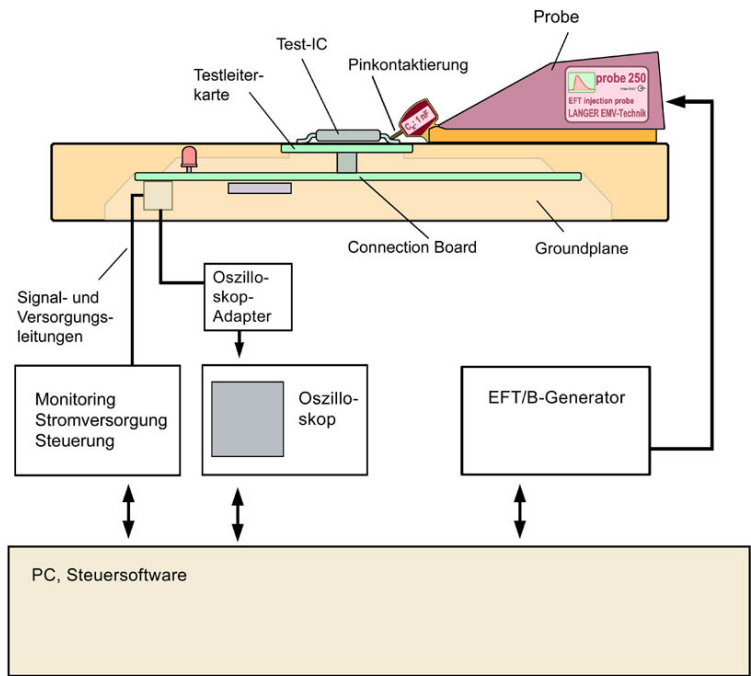
EFT/Burst - Einkopplung bis 6 kV



## Messplatz mit P250



## Schema Messplatz mit P250



# P250 set

EFT/Burst - Einkopplung bis 6 kV

## Lieferumfang Set 250

